PAT-NO:

JP02004264534A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 2004264534 A

TITLE:

REFLECTIVE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

PUBN-DATE:

September 24, 2004

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

COUNTRY

IWASA, TAKAYUKI

N/A

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

VICTOR CO OF JAPAN LTD

N/A

APPL-NO:

JP2003054215

APPL-DATE:

February 28, 2003

INT-CL (IPC): G02F001/1368, G02F001/1335

# ABSTRACT:

PROBLEM TO BE SOLVED: To change a scanning direction of gate lines corresponding to types of usage of a reflective liquid crystal display device.

SOLUTION: In the case one pixel A and the other pixel B are disposed

adjacent to each other on the same column, a connecting line 62, wired so as to

overstride the gap between the two pixels A, B disposed adjacent to each other

on the same column, has one end connected to a contact 24 for a capacitive

electrode of a storage capacitor part C formed in the one pixel A and

reflection pixel electrode 30, and has the other end intersecting a gate line

56 for the one pixel A via an insulating film in a functional film and

connected to a source electrode 20 (or a drain electrode 18) of a switching

element 14 formed in the other pixel B.

COPYRIGHT: (C) 2004, JPO&NCIPI

(19) 日本国特許厅(JP)

# (12) 公 開 特 許 公 報(A)

(11)特許出願公開番号

特**酮2004-26453**4 (P2004-264534A)

(43) 公開日 平成16年9月24日(2004.9.24)

(51) Int. C1.7

F I

テーマコード (参考)

GO2F 1/1368 GO2F 1/1335 GO2F 1/1368 GO2F 1/1335 52O 2HO91 2HO92

# 審査請求 未請求 請求項の数 2 OL (全 24 頁)

(21) 出願番号

特願2003-54215 (P2003-54215)

(22) 出顧日

平成15年2月28日 (2003.2.28)

(71) 出願人 000004329

日本ピクター株式会社

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12

番地

(74) 代理人 100083806

弁理士 三好 秀和

(74) 代理人 100068342

弁理士 三好 保男

(74) 代理人 100101247

弁理士 髙橋 俊一

(72) 発明者 岩佐 隆行

神奈川県横浜市神奈川区守屋町3丁目12

番地 日本ビクター株式会社内

Fターム(参考) 2H091 FA14Y GA13 LA16 LA30 MA07

最終頁に続く

# (54) 【発明の名称】反射型液晶表示装置

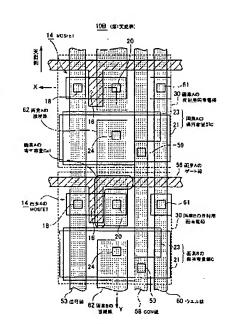
## (57)【要約】

【課題】反射型液晶表示装置の使用形態に応じてゲート 線のスキャン方向を変更する。

【解決丁段】同・列上に 方の画素Aと他方の画素Bとを隣り合わせて配置した際、同一列上にあって、互いに隣り合わせて配置した2つの画素A, B間を跨いで配線された接続線62は、一端が一方の画素A内に形成した保持容量部Cの容量電極用コンタクト24及び反射用画素電極30に接続されると共に、他端が前記機能膜中の絶縁膜を介して一方の画素A用のゲート線56と交差して、他方の画素B内に形成したスイッチング素子14のソース電極20(又はドレイン電極18)に接続されている。

【選択図】

図10



### 【特許請求の範囲】

## 【請求項1】

半導体基板上にスイッチング素子と、該スイッチング素子用の保持容量部とを電気的に分離してそれぞれ複数設け、且つ、複数の前記スイッチング素子及び複数の前記保持容量部とを電気的に分離して複数の機能膜のうちで最上層に金属膜を用いて成膜した反射用画素電極を電気的に分離して複数設けて、一つの前記スイッチング素子に接続した一つの前記反射用画素電極を組にして一つの画素を形成し、この画素を前記記録中毒を形成し、この画素を形成して、複数の前記反射用画素電極とで行方向と列方向とにマトリックス状に複数配置すると共に、複数の前記反射用画素電極とが同じて、複数の前記反射用画素電極と前記対向電極との間に液品を封入して構成した反射型液品表示装置において、前記反射型液品表示装置の使用形態に応じてスキャン方向を変更され、且つ、各行に沿って配置した各スイッチング素子のゲート電極に接続するように行ごとに配線されて、ゲートパルスをスキャン方向の行順に供給するゲート線と、

各列に沿って配置した各スイッチング素子のドレイン電極(又はソース電極)に接続するように金属膜を用いて列ごとに配線されて、ビデオ信号を列順に供給する信号線と、

同一列上にあって、互いに隣り合わせて配置した2つの画素間を跨いで配線された接続線 とを少なくとも備え、

前記接続線は、一端が一方の画素内に形成した前記保持容量部の容量電極用コンタクト及び前記反射用画素電極に接続されると共に、他端が前記機能膜中の絶縁膜を介して一方の画素用の前記ゲート線と交差して、他方の画素内に形成した前記スイッチング素子のソース電極(又はドレイン電極)に接続されていることを特徴とする反射型液品表示装置。

【請求項2】

請求項1記載の反射型液品表示装置において、

前記接続線は、前記ゲート線と交差させた部位の線幅を前記一方の画素内に延出させた線幅及び前記他方の画素内に延出させた線幅よりも幅狭くくびれさせたことを特徴とする反射型液品表示装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、反射型液品表示装置のレイアウト構造に係り、とくに、反射型液品表示装置の使用形態(例えば、天吊り型、据え置き型)に応じてゲート線のスキャン方向を変更できるように構成した場合に、同一列上に一方の画素 A と、他方の画素 B とを隣り合わせて配置した際、ゲート線のスキャン方向に伴って生じる画素 A のフィールドスルー特性の影響を軽減できるように構成した反射型液晶表示装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】

最近、屋外公衆川や管制業務用のディスプレイとか、ハイビジョン放送規格やコンピュータ・グラフィクスのSVGA規格に代表される高精細映像の表示用ディスプレイ等のように、映像を大画面に表示するための投射型液品表示装置が盛んに利用されている。

[0003]

この種の投射型液晶表示装置には、大別すると透過方式を用いた透過型液晶表示装置と、反射方式を用いた反射型液品表示装置とがあるが、前者の透過型液品表示装置の場合には、各画素に設けられたTFT(Thin Film Transistor:薄膜トランジスタ)の領域が光を透過させる画素の透過領域とならないために開口率が小さくなるという欠点を有していることから、後者の反射型液品表示装置が注目されている。

[0004]

一般的に、上記した反射型液晶表示装置では、半導体基板(Si基板)上にスイッチング素子と、該スイッチング素子用の保持容量部とを電気的に分離してそれぞれ複数設け、且つ、複数のスイッチング素子及び複数の保持容量部の上方に積層した複数の機能膜のうちで最上層に金属膜を用いて成膜した反射用画素電極を電気的に分離して複数設けて、一つ

10

20

30

のスイッチング素子に接続した一つの保持容量部及び一つの反射用画素電極を組にして一つの画素を形成し、この画素を半導体基板上で行方向と列方向とにマトリックス状に複数配置すると共に、複数の反射用画素電極に対向して全画素共通となる透明な対向電極を透明基板の下面に成膜して、複数の反射用画素電極と対向電極との間に液品を封入して構成することで、透明基板側からカラー画像用の読み出し光を対向電極を介して液品内に入射させて、スイッチング素子により対向電極と各反射用画素電極の間の電位差をビデオ信号に対応させて各反射用画素電極ごとに変化させ、液品の配向を制御することでカラー画像用の読出し光を変調して、各反射用画素電極で反射させたカラー画像用の読出し光を透明基板から出射させるものである。

#### [0005]

図1は従来例1の反射型液品表示装置において、一つの画素を模式的に拡大して示し、且つ、図5に示したX-Y矢視線に沿って断面した断面図、

図2は従来例1の反射型液品表示装置におけるアクティブマトリックス駆動回路を説明するため図であり、(a)はアクティブマトリックス駆動回路のブロック図、(b)は(a)中のTR部を拡大して示した回路図である。

#### [0006]

図1に示した従来例1の反射型液品表示装置10Aは一般的な反射型プロジェクタに適用できるように構成されているものであり、画像を表示するための複数の画素のうちで一つの画素を拡大して説明すると、基台となる半導体基板11は、単結品シリコンのような p型 Si基板(又は n型 Si基板でも良い)を用いており、この半導体基板(以下、 p型 Si基板と記す)11内の図示左側に、一つの p つエル領域12が左右のフィールド酸化膜13A,13Bによって画素単位で電気的に分離された状態で設けられている。そして、一つの p つエル領域12内に一つのスイッチング素子14が設けられており、このスイッチング素子14はMOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor )として構成されている。

また、一つのスイッチング素子(以下、MOSFETと記す)14は、 p ウェル領域1 2上の略中央に位置するゲート酸化膜15上にポリシリコンからなるゲート電極16が成 膜されることで、ゲートGが形成されている。

# [0008]

[0007]

また、MOSFET14のゲートGの図示左側にはドレイン領域17が形成され、且つ、このドレイン領域17上に第1ビアホールVia1内のアルミ配線によりドレイン電極18が成膜されることで、ドレインDが形成されている。

#### [0009]

また、MOSFET14のゲートGの図示右側にはソース領域19が形成され、且つ、このソース領域19上に第1ビアホールVial内のアルミ配線によりソース電極20が成膜されることで、ソースSが形成されている。

### [0010]

また、 p型 S i 基板 1 1 上で p <sup>-</sup> ウエル領域 1 2 より図示右方に、イオン注入した拡散容量電極 2 1 が形成されており、この拡散容量電極 2 1 も左右のフィールド酸化膜 1 3 B, 1 3 C によって画素単位で電気的に分離された状態で設けられており、この従来例 1 ではフィールド酸化膜 1 3 C までの範囲が一つの画素と対応している。

## [0011]

また、拡散容量電極21上には絶縁膜22と容量電極23とが順に成膜され、且つ、容量電極23上に第1ビアホールVia1内のアルミ配線により容量電極用コンタクト24が成膜されることで、一つのMOSFET14に対応した保持容量部Cが形成されている。 【0012】

また、フィールド酸化膜 1 3 A ~ 1 3 C, ゲート電極 1 6, 容量電極 2 3 の上方には、第 1 層間絶縁膜 2 5 と、第 1 メタル膜 2 6 と、第 2 層間絶縁膜 2 7 と、第 2 メタル膜 2 8 と

10

20

30

、第3層間絶縁膜29と、第3メタル膜30とによる複数の機能膜が上記した順で積層して成膜されている。

[0013]

この際、第 1 , 第 2 , 第 3 層間絶縁膜 2 5 , 2 7 , 2 9 は、絶縁性がある S i O 2 (酸化ケイ素)などを用いて成膜されている。

[0014]

また、第1、第2、第3メタル膜26、28、30は、導電性がある金属膜としてアルミ配線などにより一つのMOSFET14と対応して一つの画素ごとに所定のパターン形状にそれぞれ区画されており、同じ画素内では第1、第2、第3メタル膜26、28、30同士が電気的に接続されているものの、隣り合う画素に対しては第1、第2、第3メタル膜26、28、30点を表示しては第1、第2、第3メタルでは第1、第2、第3メタルである。30点がそれぞれ形成されることで画素ごとに第1、第2、第3メタル膜26、28、30が電気的にそれぞれ分離されている。

[0015]

そして、一つの両素内で、最下段の第1メタル膜26は一つの両素のMOSFET14と、このMOSFETHの保持容量部Cとにそれぞれ接続されている。

また、一つの画素内において、中段の第2メタル膜28は、上方に配置した後述の透明基板33側から人射させた読み出し光Lの一部を下方に設けたp型Si基板11上のMOSFET14側に対して遮光するための金属遮光膜として設けられているものである。即ち、第2メタル膜(金属遮光膜)28は、上段の隣り合う第3メタル膜30間に形成された開口部30aから侵入する読み出し光Lの一部を遮光するように開口部30aを覆って成り膜されていると共に、第2層間絶縁膜27をエッチングした第2ビアホールVia2内にアルミ配線を成膜することにより最下段の第1メタル膜26に接続されている。

[0016]

また、一つの画素内において、上段の第3メタル膜30は、一つの画素に対応して隣り合う第3メタル膜30間に形成した開口部30aによって正方形状に区切られて一つの反射 川画素電極として設けられており、且つ、第3層間絶縁膜29をエッチングした第3ビアホールVia3内にアルミ配線を成膜することにより中段の第2メタル膜28に接続されている。

[0017]

また、第3メタル膜(以下、反射用画素電極と記す)30の上方には液品31が封入されており、この液品31を介して透明な対向電極32が透明基板(ガラス基板)33の下面に複数の反射用画素電極30に対向し、且つ、各反射用画素電極30に対する共通電極として画素ごとに区画されずにITO(Indium Tin Oxide) などを用いて成膜されている。

[0018]

次に、従来例1の反射型液品表示装置10Aにおいて、p型S1基板11上に複数の画素を行方向と列方向とにマトリックス状に配置した時のアクティブマトリックス駆動回路について図2(a)、(b)を用いて説明する。

[0019]

図2(a), (b)に示した如く、従来例1の反射型液晶表示装置10Aにおけるアクティブマトリックス駆動回路50では、一つのMOSFET14に接続した一つの保持容量部C及び一つの反射用画素電極30を組にして一つの画素が形成され、この画素の組がp型Si基板11上に行方向と列方向とにマトリックス状に複数配置されている。

[0020]

そして、複数の画素のうちで · つの画素を特定するために、水平シフトレジスタ回路 5 1 と垂直シフトレジスタ回路 5 5 とが列方向と行方向とに直交してそれぞれ設けられている

[0021]

まず、水平シフトレジスタ回路51側では、ビデオスイッチ52を介して信号線53が列

30

方向(垂直方向)に向かって列ごとに配線されているものの、ここでは図示の都合上、信号線53は1本のみを水平シフトレジスタ回路51側に結線した状態で示す。この信号線53はビデオ信号を列順に供給するものである。この際、水平シフトレジスタ回路51とビデオスイッチ52との間に設けた信号線53にはビデオ線54が結線されている。また、一つの信号線53は、第1メタル膜26(図1)のアルミ配線により一つの列に沿って配置した複数のMOSFET14のドレイン電極18にそれぞれ接続されている。

### [0022]

次に、垂直シフトレジスタ回路55側では、ゲート線56が行方向(水平方向)に向かって行ごとに配線されているものの、ここでは図示の都合上、ゲート線56は1本のみを垂直シフトレジスタ回路55側に結線した状態で示す。このゲート線56はゲートパルスを後述のスキャン方向の行順に供給するものである。この際、一つのゲート線56は、ポリシリコンにより一つの行に沿って配置した複数のMOSFET14のゲート電極16にそれぞれ接続されている。

### [0023]

また、各MOSFET14のソース電極20は、第1メタル膜26(図1)のアルミ配線により容量電極出コンタクト24を介して保持容量部Cの容量電極23に接続されていると共に、第1,第2メタル膜26,28(図1)のアルミ配線を介して一つの反射用画素電極30にも接続されている。

# [0024]

この際、アクティブマトリックス駆動回路50は、周知のフレーム反転駆動法を適用しており、ビデオ信号はフレーム周期ごとに正極性及び負極性に反転し、即ち、例えば、ビデオ信号の第nフレーム期間が正書き込み、第(n+1)フレーム期間が負書き込みとなる。従って、信号線53からビデオ信号を入力する場合には、信号線53をMOSFET14のドレイン電極18か、又は、MOSFET14のソース電極20のいずれか一方に接続すれば良いが、ここでは上述したように信号線53をMOSFET14のドレイン電極18に接続している。尚、信号線53をソース電極20に接続した場合には、MOSFET14のドレイン電極18に一つの保持容量部C及び一つの反射用画素電極30が接続されるものである。

### [0025]

また、上記した従来例 L の反射型液品表示装置 L O A において、固定電位として M O S F E T 1 4 に供給するウエル電位と、保持容量部 C に供給する C O M (コモン)電位とが必要である。

# [0026]

即ち、MOSFET14に供給するウエル電位は、ゲート線56と、一つの $p^-$ ウエル領域12(図1)内に形成した不図示の $p^+$ 領域上のウエル電位用コンタクトとの間に固定電位として例えば15Vの電圧が印加されている。尚、n型Si基板を用いた場合にはウエル電位として例えば0Vを印加すれば良い。

### [0027]

一方、保持容量部 C に供給する C O M 電位は、保持容量部 C の容量電極 2 4 と、拡散容量 電極 2 2 上の不図示の C O M (コモン) 電位用コンタクトと間に固定電位として例えば 8 . 5 V の電圧が印加されている。この際、C O M 電位は、保持容量部 C を形成するためには基本的に何ボルトでもかまわないものの、ビデオ信号の中心値(例えば 8 . 5 V )などに設定しておけば、保持容量部 C にかかる電圧は電源電圧の略半分ですむ。つまり、保持容量耐圧は電源電圧の略半分で良いので、保持容量部 C の絶縁膜 2 2 の膜厚のみを薄くして容量値を大きくすることが可能であり、保持容量部 C の保持容量値が大きいと、反射用 画素電極 3 0 の電位の変動を小さくすることができ、フリッカーや液晶 3 1 (図 1)の焼きつきなどに対して有利である。

# [0028]

そして、保持容量部Cは、一つの反射用画素電極30に印加された電位とCOM電位との電位差に応じて電荷を蓄積し、非選択期間に一つのMOSFET14がオフ状態になって

50

30

もその電圧を保持し、一つの反射川画素電極30にその保持電圧を印加し続ける機能を備えている。

# [0029]

ここで、従来例1の反射型液品表示装置10Aにおけるアクティブマトリックス駆動回路50において、一つの画素を駆動させる場合には、ビデオ線54から順次タイミングをずらして人力されたビデオ信号がビデオスイッチ52を介して列方向に配置した一つの信号線53に供給され、且つ、この一つの信号線53と行方向に配置した一つのゲート線56とが交差した位置にある一つのMOSFET14が選択されてON動作する。

#### [0030]

そして、選択された一つの反射用画素電極30に信号線53を介してビデオ信号が人力されると電荷のかたちで保持容量部Cに書き込まれ、且つ、選択された一つの反射用画素電極30と対向電極32(図1)と間にビデオ信号に応じて電位差が発生し、液品31の光学特性を変調している。この結果、透明基板33側から入射させたカラー画像用の読み出し光L(図1)は液品31で画素ごとに変調されて反射用画素電極30により反射され、透明基板33から出射される。このため、透過方式と異なって、読み出し光Lを100%近く利用でき、投射される画像に対して高精細と高輝度とを両立できる構造となっている

## [0031]

次に、Si基板11上で複数の両素を列方向と行方向とに直交してマトリックス状に配置した際、例えば一つの列上で反射型液品表示装置10Aの天面側に配置した一方の画素Aと、この一つの列と同一列上で一方の画素Aの下方に隣り合わせて配置した他方の画素Bとの間で発生する寄生容量について図3~図5を用いて説明する。

#### [0032]

図3は従来例1の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素 A と画素 B とを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素 A , B の寄生容量を説明するための回路図、

図4は従来例1の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素 A と画素 B とを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素 A の寄生容量を説明するために図5に示した X — Y 矢視線に沿って断面した断面図、図5は従来例1の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素 A と画素 B とを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素 A の寄生容量を説明するために図4に示した X — Y 矢視線に沿って第1メタル膜側から半導体基板(S 1 基板)側を見た平面図である。

まず、図3に示した如く、画素 A と画素 B とを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、上方に配置した画素 A には寄生容量 C a 1 , C a 2 が存在している。また、画素 A の場合と同様に、下方に配置した画素 B にも寄生容量 C b 1 , C b 2 が存在している。

# [0034]

[0033]

即ち、 画素 A のゲート線 5 6 と画素 A のM O S F E T 1 4 のソース電極 2 0 側との間に寄生容量 C a 1 が存在し、且つ、 画素 A のM O S F E T 1 4 のソース電極 2 0 側と画素 B のゲート線 5 6 との間に寄生容量 C a 2 が存在している。また、 画素 A の場合と同様に、 画素 B のゲート線 5 6 と画素 B の M O S F E T 1 4 のソース電極 2 0 側との間に寄生容量 C b 1 が存在し、且つ、 画素 B の M O S F E T 1 4 のソース電極 2 0 側と画素 C のゲート線 5 6 との間に寄生容量 C b 2 が存在している。

#### [0035]

ここで、図4に示した如く、上方に配置した画素AのMOSFET14のソース電極20が画素Aの保持容量部Cと画素Aの反射用画素電極30とに接続され、且つ、下方に配置した画素BのMOSFET14のソース電極20が画素Bの保持容量部Cと画素Bの反射用画素電極30とに接続された状態で、画素Aと画素Bはそれぞれ電気的に分離されている。

50

40

#### [0036]

また、図4に示した X - Y 矢視線に沿って第1 メタル膜26 側から S i 基板(半導体基板)11 側を平面的に見た図5 において、 画素 A の領域及び画素 B の領域には、各 M O S F E T 14 のドレイン電極18及びゲート電極16 並びにソース電極20 が各画素領域内の 左上方部位に行方向(水平方向)に沿ってそれぞれ配置され、且つ、各画素領域内の下方に拡散容量電極21、絶縁膜22(図1)、容量電極23を積層した各保持容量部Cが大きな面積を持ってそれぞれ配置されている。

# [0037]

また、一つの行の画素 A 及びこの下方の行の画素 B にゲートパルスを供給するためのゲート線 5 6 , 5 6 は、ポリシリコンにより各画素領域内の上方部位に斜線枠で示した如くそれぞれ行方向(水平方向)に沿って配線され、且つ、各画素領域内の途中から T 字状に分岐した部分が各MOSFET14,14のゲート電極16,16にそれぞれ接続されている。

## [0038]

また、一つの列上の画素 A、 B に対して共通であり且つ一つの列のビデオ信号を供給するための一つの信号線 5 3 は、第 1 メタル膜 2 6 (図 4 )のアルミ配線により各画素領域内の左側に網点枠で示した如く列方向(垂直方向)に沿って配線され、且つ、各画素 A、 B の各 M O S F E T 1 4 、 1 4 のドレイン電極 1 8 、 1 8 に接続されている。

### [0039]

### [0040]

また、一つの列上の画素 A , B に対して共通であり且つ各画素 A , B に C O M 電位を供給するための一つの C O M 線 5 8 は、第 1 メタル膜 2 6 (図 4)のアルミ配線により各画素領域内の右側に網点枠で示した如く列方向(垂直方向)に沿って配線され、且つ、各画素A , B の拡散容量電極 2 1 , 2 1 上に設けた C O M 電位用コンタクト 5 9 , 5 9 に接続されている。

# [0041]

また、一つの列上の画素 A 、 B に対して共通であり且つ各画素 A 、 B にウエル電位を供給するための一つのウエル線 6 0 は、第 1 メタル膜 2 6 (図 4 )のアルミ配線により各画素領域内で C O M 線 5 8 よりも右側に網点枠で示した如く列方向(垂直方向)に沿って配線され、且つ、各画素 A 、 B の  $p^-$  ウエル領域 1 2 、 1 2 (図 4 )内に設けたウエル電位用コンタクト 6 1 、 6 1 に接続されている。

# [0042]

#### [0043]

尚、 画素 B の寄生容量 C b 1 , C b 2 は、図 4 及び図 5 中での図示を省略しているものの、 画素 A と同様に発生している。

# [0044]

この際、実回路動作を考えた場合、画素 A においては、画素 A のM O S F E T 1 4 が O F F になった時点で、画素 A の反射用画素電極 3 O の画素電位は次のフレームで再び画素 A

のMOSFET14かONするまで、 画素電位を固定していなければならない。この画素電位保持時間については、例えば1/30secの間に、例えば5mV以内の画素電位変動に抑えなければならず、この画素電位変動値を超えた場合は、フリッカーや液晶31(図1)の焼き付きといった不具合が発生する。

#### [0045]

ところで、一般的に、液品表示装置内の各画素に寄生容量が存在すると、画素電圧が変動したり、走杏線(ゲート線)の遅延によってフリッカが発生するために、この寄生容量に対して対策を施したアクティブマトリックス型液品表示素子がある(例えば、特許文献 1 参照)。

[0046]

10

20

# 【特許文献1】

特開2001-75127号公報

図6は従来例2のアクティブマトリックス型液品表示素子を示した等価回路図である。

# [0047]

図 6 に示した従来例 2 のアクティブマトリックス型液品表示素子 1 0 0 は、上記した特許 文献 1 (特開 2 0 0 1 - 7 5 1 2 7 号公報)に開示されているものであり、ここでは特許 文献 1 を参照して簡略に説明する。

#### [0048]

従来例2のアクティブマトリックス型液品表示素子100では、行方向(水平方向)に沿って配置した複数の走査線101と、列方向(垂直方向)に沿って配置した複数の信号線102とが直交し、且つ、両線101,102の交わる部位にスイッチング素子であるTFT素了103がそれぞれ設けられている。

#### [0049]

# [0050]

30

ここで、TFT素子103のドレイン電極 D を構成する薄膜パターンを形成する工程において、露光時の露光ステージスキャン速度または露光量を変化させ、縮小補正値を制御することにより、走査線101で走査される行方向(水平方向)で隣り合う n 番目のTFT素了103の寄生容量領域を n + 1 番目のTFT素了103の寄生容量領域よりも小さくなるパターンをもつアクティブマトリックス型液晶表示素子を形成して、行方向に隣り合う両素の寄生容量に面内分布を持たせることで、表示画面の均一性を改善し、高画質な液品パネルを実現している旨が開示されている。

### [0051]

### 【発明が解決しようとする課題】

ところで、図1に示した従来例1の反射型液晶表示装置10Aは、主にプロジェクタとして使用されるため、この使用方法として部屋の天井からさかさまに吊り下げて投影する天吊り型と、床とか棚などにそのまま置いて投影する据え置き型の2種類が存在しており、1台の反射型液品表示装置10Aで両方の使用を可能に構成されている。

## [0052]

図7は従来例1の反射型液品表示装置の使用形態を説明するための模式図であり、(a)は天吊り型として使用する場合に垂直シフトレジスタ回路でゲート線をスキャンU方向に走査する状態を示し、(b)は据え置き型として使用する場合に垂直シフトレジスタ回路でゲート線をスキャンD方向に走査する状態を示した図、

図8は従来例1の反射型液品表示装置において、ゲート線のスキャン方向により画素 Aのフィールドスルー特性が異なる状態を説明するための信号波形図であり、(a)はゲート

線をスキャンU方向に走査した場合を示し、(b)はゲート線をスキャンD方向に走査した場合を示した図である。

[0053]

即ち、図7(a)に示したように、従来例1の反射型液品表示装置10Aを天吊り型として使用する場合には、筐体 K の底面 K a側を天井に対向させて吊り下げるために、複数の画素に対して先に図2(a)を用いて説明した垂直シフトレジスタ回路55でゲート線56をスキャンU方向の行順に走杏することで、筐体 K の底面 K a側から天面 K b側に向かって一つの列上に配置した画素 B . 画素 A の順にスキャンさせている。

[0054]

一方、図7(b)に示したように、従来例1の反射型液品表示装置10Aを据え置き型として使用する場合に、筐体Kの底面Ka側を床上又は棚上に載置するために、複数の画素に対して垂直シフトレジスタ回路55でゲート線56を上記とは逆なスキャンD方向の行順に走査することで、筐体Kの天面Kb側から底面Ka側に向かって一つの列上に配置した画素A、画素Bの順にスキャンさせている。

[0055]

この際、ゲート線56のスキャン方向の異なりによって、従来例1の反射型液品表示装置10Aにおける画素レイアウトでは画素電圧がフレームごとに非対称になってしまう不具合が発生しており、この原因を迫及すると、上記したように一つの列上で列方向に上下隣り合わせて画素A、Bを配置した時に生じる画素Aの寄生容量Cal、Ca2に起因することが判明した。

[0056]

より具体的に図5及び図8を併用して説明すると、まず、図8(a)に示した状態は、同一列上で一方の画素 A と他方の画素 B とを上下隣り合わせて配置した時に先に図2(a)を用いて説明した垂直シフトレジスタ回路55でゲート線56をスキャンU方向に走査した場合に、例えば全画面に「白表示」を書き込んだ場合のフレーム反転駆動法による駆動電圧波形を示している。

[0057]

ここで、一つの列上で反射型液晶表示装置10Aの天面側に配置した一方の画素Aに注目すると、画素Aに印加するビデオ信号SIGは、基準電圧0Vより上方で信号中心電圧Vsigcを中心として下位電圧Vdと上位電圧Vpとの間を繰り返す矩形波であり、このビデオ信号SIGが一つの信号線53を介してフレーム周期ごとに正極性及び負極性で画素AのMOSFET14のドレイン電極18に印加されており、即ち、ビデオ信号SIGは第nフレーム(但しnは自然数)で正極性書き込みを行い、第(n+1)フレームで正極性に対して上下を反転した負極性書き込みを行っている。

[0058]

また、第nフレーム目でビデオ信号SIGを画素Aに印加した後に、画素AのゲートパルスGAgが画素Aのゲート線56を介して画素AのMOSFET14のゲート電極16に所定の書き込み時間twに亘って電圧Vgで印加されるので、画素AのMOSFET14がONになると共に、これに伴ってビデオ信号SIGが画素Aの保持容量部Cに電荷として密積される。

[0059]

この際、ゲート線56をスキャンU方向に走査しているために、画素Aよりも先に駆動される画素BのゲートパルスGBgは点線で示したように画素AのゲートパルスGAgより前に画素BのMOSFET14のゲート電極16に印加されている。

[0060]

20

[0061].

即ち、画素 A の書き込み信号 G A s の立上がりは、画素 A の書き込み特性に依存しており、この画素 A の書き込み特性は画素 A のM O S F E T 1 4 の O N 電流, 書き込み時間 t w, ビデオ信号 S I G の上位電圧 V p によって左右される。

[0062]

また、 画素 A のゲートパルス G A g を画素 A のゲート G に 所定の 書き込み 時間 t w に 亘って印加した後でこのゲート G が O F F した 瞬間に、 画素 A の書き込み 信号 G A s は 画素電極電圧 V ρ に対してフィールドスルー電圧 Δ V ρ 1 分だけ低くなる。

[0063]

[0064]

ここで、上記した画素 A の書き込み信号 G A s 中のフィードスルー電圧 △ V p 1 の画素電位への影響を見てみると、フィードスルー電圧 △ V p 1 は正極性書き込み、負極性書き込みのどちらでも電位が基準電圧 0 V の方向に向かって減衰する。従って、ビデオ信号 S I G の信号中心電圧 V s i g c に対して、止負の表示信号電位がフィードスルー電圧 △ V p 1 分だけ異なってしまうので、このままでは止負書き込み電位が異なってしまい、両者の間に D C のオフセット成分が発生するため、対向電極電位 V c o mをオフセット電位分だけ補止して止負のバランスをとる必要がある。

[0065]

そして、ゲート線 5 6 をスキャン U f 向に走査した場合には、 画素 A のフィードスルー電圧  $\triangle$  V p 1 は、 先に示した  $\bowtie$  4  $\bowtie$   $\infty$   $\bowtie$ 

[0066]

次に、図8(b)に示した状態は、一つの列上で列方向に上下隣り合わせて画素 A , B を配置した時に先に図2(a)を用いて説明した垂直シフトレジスタ回路55でゲート線56をスキャンD方向に走査した場合に、例えば全画面に「白表示」を書き込んだ場合のフレーム反転駆動法による駆動電圧波形を示している。

[0067]

この場合、第nフレーム目でビデオ信号SIGを画素Aに印加した後に、画素AのゲートパルスGAgが画素Aのゲート線56を介して画素AのMOSFET14のゲート電極16に所定の書き込み時間twに旦って電圧Vgで印加され、この後、画素AのゲートパルスGAgがOFFになった直後、画素BのゲートパルスGAgがONになる。そして、画素AのゲートパルスGAgがOFFになる時に、先に示した図4及び図5中における画素AのゲートパルスGAgがOFFになる時に、先に示した図4及び図5中における画素Aの寄生容量Ca1によって基準電圧OV方向に画素Aのフィールドスルーが発生する。しかしこの時、画素BのゲートパルスGBgがONになるために、画素AのゲートパルスGAgの電位がOV方向に下降しつつ、一方、画素BのゲートパルスGAgの電位が変動中であるので画素Aの寄り向に上昇しつつ、両ゲートパルスGAg、GBgの電位が変動中であるので画素Aの寄生容量Ca2(図4及び図5)によって基準電圧OVと反対方向に画素Aのフィードスルーが発生する。

[0068].

この結果として、ゲート線 5 6 をスキャンD方向に走査した場合に、画索 A のフィードスルー電圧が△Vp 2 となり、このフィードスルー電圧△Vp 2 はゲート線 5 6 をスキャン U方向に走査した場合のフィードスルー電圧△Vp 1 と比較して小さくなる。

20

30

### [0069]

従って、DCのオフセット成分をキャンセルするための対向電極電位 Vcomは、スキャン方向 Uとスキャン方向 Dでは値が異なるため、対向電極電位 Vcomを一度設定してしまうと、スキャン方向を変更すると対向電極電位 Vcomの値が異なってしまうために液品 3 1 (図 4) に DC成分が発生することになり、フリッカーや液品 3 1 の焼き付きといった問題が発生していた。

# [0070]

一方、先に図6を用いて説明した特許文献1の技術思想では、行方向(水平方向)で隣り合うn番目とn+1番目の各TFT素子103の寄生容量領域に対して対策を施しているものの、列方向(垂直方向)で隣り合うm-1番目とm番目の各TFT素子103の寄生容量領域に対しては何等の対策を施していないので、従来例1におけるようなゲート線56のスキャンU方向、スキャンD方向の異なりにより、一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した画素 A , B のフィールドスルー特性の影響に対して特許文献1の技術思想を適用することができない。

# [0071]

そこで、反射型液品表示装置の使用形態(例えば、天吊り型、据え置き型)に応じてゲート線のスキャン方向を変更できるように構成した場合に、同一列上に一方の画素 A と、他方の画素 B とを隣り合わせて配置した際、ゲート線のスキャンU方向、スキャンD 方向に伴って生じる画素 A のフィールドスルー特性の影響を軽減できる反射型液品表示装置が望まれている。

#### [0072]

# 【課題を解決するための手段】

本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、第1の発明は、半導体基板上にスイッチング素子と、該スイッチング素子用の保持容量部とを電気的に分離してそれぞれ複数設け、且つ、複数の前記スイッチング素子及び複数の前記保持容量部の上方に積層した複数の機能膜のうちで最上層に金属膜を用いて成膜した反射用画素電極を電気的に分離して複数設けて、一つの前記スイッチング素子に接続した一つの前記保持容量部及び一つの前記反射用画素電極を組にして一つの画素を形成し、この画素を前記半導体基板上で行方向と列方向とにマトリックス状に複数配置すると共に、複数の前記反射用画素電極に対向して透明な対向電極を透明基板の下面に成膜して、複数の前記反射用画素電極と前記対向電極との間に液品を封入して構成した反射型液品表示装置において、

前記反射型液品表示装置の使用形態に応じてスキャン方向を変更され、且つ、各行に沿って配置した各スイッチング素子のゲート電極に接続するように行ごとに配線されて、ゲートパルスをスキャン方向の行順に供給するゲート線と、

各列に沿って配置した各スイッチング素子のドレイン電極(又はソース電極)に接続するように金属膜を用いて列ごとに配線されて、ビデオ信号を列順に供給する信号線と、

同一列上にあって、互いに隣り合わせて配置した 2 つの画素間を跨いで配線された接続線 とを少なくとも備え、

前記接続線は、一端が一方の画素内に形成した前記保持容量部の容量電極用コンタクト及び前記反射用画素電極に接続されると共に、他端が前記機能膜中の絶縁膜を介して一方の画素用の前記ゲート線と交差して、他方の画素内に形成した前記スイッチング素了のソース電極(又はドレイン電極)に接続されていることを特徴とする反射型液品表示装置である。

# [0073]

また、第2の発明し、上記した第1の発明の反射型液品表示装置において、

前記接続線は、前記ゲート線と交差させた部位の線幅を前記 方の画素内に延出させた線幅及び前記他方の画素内に延出させた線幅よりも幅狭くくびれさせたことを特徴とする反射型液品表示装置である。

### [0074]

### 【発明の実施の形態】

50

20

30

以下に本発明に係る反射型液品表示装置の一実施例を図9 乃至図1 6 を参照して<第1 実施例>、<第2 実施例>の順に詳細に説明する。

#### [0075]

#### <第1実施例>

図9は本発明に係る第1実施例の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素Aと画素Bとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Aの寄生容量を説明するために図10に示したX-Y矢視線に沿って断面した断面図、

図10は本発明に係る第1実施例の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素 A と画素 B とを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素 A の寄生容量を説明するために図 9 に示した X - Y 矢視線に沿って第1メタル膜側から半導体基板(S i 基板)側を見た平面図、

図11は本発明に係る第1実施例の反射型液品表示装置において、ゲート線のスキャン方向が異なっても 画素 A のフィールドスルー特性が略同じになる状態を説明するための信号 波形図であり、(a)はゲート線をスキャンU方向に走査した場合を示し、(b)はゲート線をスキャンD方向に走査した場合を示した図である。

#### [0.076]

図9及び図10に示した本発明に係る第1実施例の反射型液品表示装置10Bの構造形態は、先に図4及び図5を用いて説明した従来例1の反射型液品表示装置10Aの構造形態に対して一部異なっているだけである。

### [0077]

この第1実施例の反射型液品表示装置10Bでは、使用形態(例えば天吊り型、据える置きるがに応じてスキャン方向を変更され且つゲートパルスをスキャン方向の行順に供給記するすり、日本のゲート電極16に接続するようにポリシリンを用いて行ごとに配線されており、日のドレイン電極18(又はソースをスーツ・カーで配置した名ののでは、同一列上にあって、日本のドレイン電極18(又はソースで表別でで配置した2つの画素 A 内に配線されており、更に、同一列上にあって、当かった形成した保持が内に脱りた。 一時で記録された接続線62は、一端が一方の画素 A 内に形成した保持が内で配線された接続線62は、一端が一方の画素 A 内に形成した保持が内での絶縁膜25を介して一方の画素 A 用のゲートはまされると共に、他歯素 B 同の絶縁膜25を介して一方の画素 A 用のゲートに変差して、他方の歯素 B に接続にて、従来例1で説明したようなゲート線56のスキャンリ方向(天吊り型の場合)、スキャンカ方向(据え置き型の場合)の異なりに伴って生じる画素 A のフィールドスルー特性の影響を軽減できるようになしたものである。

#### [0078]

尚、説明の便宜上、先に示した従来例1の反射型液品表示装置10Aと同じ構成部材に対して同一の符号を付して図示すると共に、同じ構成部材に対しては必要に応じて適宜説明し、従来例1と異なる点を中心にして説明する。

### [0079]

即ち、図9及び図10に示した如く、本発明に係る第1実施例の反射型液晶表示装置10Bにおいて、半導体基板(以下、Si基板と記す)11上にMOSFET(スイッチング素子)14と、MOSFET用の保持容量部Cとを電気的に分離してそれぞれ複数設置で、複数のMOSFET14及び複数の保持容量部Cの上方に積層した複数の機能膜みずると、一つのMOSFET14に接続した一つの保持容量部C及び一つの反射用画素電極30を組にして一つの画素を形成し、この画素をSi基板11上で行方向と列方向とに電でリックス状に複数配置すると共に、複数の反射用画素電極30に対向して透明な対向電を12を透明基板33の下面に成膜して、複数の反射用画素電極30と対向電極32との間に液品31を封入して構成した点は、従来例1と同じである。

10

20

30

40

# [0.080]

また、一つの列上の画素 A , B に対して共通である信号線 5 3 及び C O M 線 5 8 並びにウエル線 6 0 は従来例 1 と同じであるので詳述を省略する。

#### [0081]

ここで、従来例1と異なる点を説明すると、図10に示した如く、例えば一つの列上で反射型液品表示装置10Bの天面側に一方の画素 A を配置し、且つ、一つの列と同一列上で一方の画素 A の下方に隣り合わせて他方の画素 B を配置すると共に、各画素内の上方部位にMOSFET14を配置する一方、各画素内の下方部位に保持容量部Cを配置した場合に、一方の画素 A にゲートパルスを供給するための画素 A のゲート線 5 6 は、画素 B の反射用画素電極 3 0 の下方に一方の画素 A 用として配置したMOSFET14 のゲート電極 1 6 に接続されている。

[0082]

また、一方の画素 A の接続線 6 2 は、一方の画素 A と他方の画素 B との間を跨いで列方向 (垂直方向)に沿って画素駆動ごとに配線され、且つ、同一の線幅で配線されている。

[0083]

この際、一方の画素 A の接続線 6 2 は、一方の画素 A 内に延出させた一端が一方の画素 A 内に形成した保持容量部 C の容量電極用コンタクト 2 4 及び第 1 ,第 2 メタル膜 2 6 , 2 8 を介して一方の画素 A 内の反射用画素電極 3 0 に接続されると共に、他方の画素 B 内に延出させた他端が機能膜中の第 1 層間絶縁膜 2 5 (図 1 )を介して一方の画素 A 用のゲート線 5 6 と交差して、他方の画素 B 内に形成した M O S F E T 1 4 のソース電極 2 0 に接続されている。

[0084]

従って、一方の画素 A を駆動する場合には、画素 A の反射用画素電極 3 0 の下方に配置した保持容量部 C と、画素 A の反射用画素電極 3 0 と、画素 B の反射用画素電極 3 0 の下方に一方の画素 A 用として配置した M O S F E T 1 4 とを紙にしている。

[0085]

尚、図10での図示を一部省略するものの、画素Aの駆動の場合と同様に、他方の画素Bを駆動する場合には、画素Bの反射用画素電極30の下方に配置した保持容量部Cと、画素Bの反射用画素電極30と、不図示の画素Cの反射用画素電極30の下方に他方の画素B用として配置したMOSFET14とを組にすれば良い。

[0086]

これに伴って、図9に示した如く、画素 A の反射用画素電極 3 0 の下方に配置したM O S F E T 1 4 と、画素 B の反射用画素電極 3 0 の下方に配置したM O S F E T 1 4 は、第 1 メタル膜 2 6 中に細い幅で略 4 状に周回した開口部 2 6 b によってそれぞれ電気的に分離されている。この際、画素 A の反射用画素電極 3 0 の下方に配置した M O S F E T 1 4 は 画素 A よりも上方に隣り合わせた画素用であり、一方、上述したように画素 B の反射用画素電極 3 0 の下方に配置した M O S F E T 1 4 は 画素 A 用である。

[0087]

上記のように各線を配線した時に、図10に示したように、画素 A の寄生容量 C a 1 は、斜線枠で示した画素 A のゲート線 5 6 と、網点枠で示した画素 A の接続線 6 2 とが与いに重なり合う部位(オーバーラップ部位)で発生しているものの、画素 B のゲート線 5 6 (図示せず)と画素 A の接続線 6 2 とは互いに重なり合う部位(オーバーラップ部位)がないために従来例 1 で述べたような画素 A の寄生容量 C a 2 は発生していない。

[0088]

尚、 画素 B の寄生容量 C b 1 は、 図 9 及び図 1 0 中での図示を省略しているものの、 画素 A と同様に発生しているが、 画素 B の寄生容量 C b 2 は発生していない。

[0089]

ここで、上記した第1実施例の画素レイアウトにおいて、ゲート線56をスキャンU方向に走査した場合の画素Aの画素電極の駆動電圧波形を図11(a)に示し、ゲート線56をスキャンD方向に走査した場合の画素Aの画素電極の駆動電圧波形を図11(b)に示

10

30

9/3/05, EAST Version: 2.0.1.4

している。尚、図11(a)、(b)の各波形の動作については先に図8(a)、(b)を用いて従来例1で説明しているので、ここでは従来例1に対して異なる点のみを述べる

### [0090]

この第1実施例の画素レイアウトの場合、上述したように画素 A の寄生容量 C a 2 は発生していないために、画素 A のフィードスルー電圧 △ V p 3 は画素 A の寄生容量 C a 1 にしか依存せず、図11(a)に示したスキャンリケ向、図11(b)に示したスキャン D ケ 向の両方で駆動した場合においても画素 A のフィードスルー電圧 △ V p 3 は変化しない。従って、一台の反射型液品表示装置10 B で天吊り型と据え置き型とに兼用できる。

### [0091]

このため、対向電極電位 V c o m をオフセット電位分だけ補正して正負のバランスを 1 度調整してしまえば、ゲート線 5 6 のスキャン方向を変えてもフィードスルー電圧 △ V p 3 最が変化せず、フリッカーや液品 3 1 (図 9)の焼き付きの問題を解消することができる

#### [0092]

尚、上記した第1実施例では周知のフレーム反転駆動法を適用しているので、信号線53からビデオ信号を入力する場合には、信号線53をMOSFET14のドレイン電極18か、又は、ソース電極20のいずれか一方に接続すれば良いが、ここでは上述したように信号線53をドレイン電極18に接続している。尚、信号線53をMOSFET14のソース電極20に接続した場合には、接続線62にMOSFET14のドレイン電極18と保持容量部Cの容量電極用コンタクト24とが接続され、更に、接続線62が第1、第2メタル膜26、28を介して一つの反射用画素電極30に接続されるものである。

# [0093]

次に、第1実施例の反射型液品表示装置10Bを一部変形させた変形例について図12を 用いて簡略に説明する。

### [0094]

図12は第1実施例の反射型液品表示装置を一部変形させた変形例について説明するために第1メタル膜側から半導体基板(Si基板)側を見た平面図である。

#### [0095]

図12に示した如く、第1実施例の反射型液品表示装置10Bを一部変形させた変形例の反射型液品表示装置10B′では、第1実施例の画素レイアウトに対して上下を反転さたものであり、即ち、例えば一つの列上で反射型液品表示装置10B′の底面側に一方の画素Aを配置し、且つ、一つの列と同一列上で一方の画素Aの上方に隣り合わせて他方の画素Bを配置すると共に、各画素内の上方部位に保持容量部Cを配置する一方、各画素内の上方部位に保持容量部Cを配置すると共に、例えば一方の画素Aの接続線62は、一方の画素Aと他方の画素Bとの間を跨いで列方向(垂直方向)に沿って画素駅画ごとに配線されており、一方の画素A内に延出させた一端側が一方の画素A内に形成した保持の画素A内の形成した反射用画素電極30に接続されると共に、他方の画素A内に延出させた。他方の画素A内に延出させた。他方の画素A内に近出させた。他方の画素A内に近出させた。他方の画素A内に近出させた。他方の画素B内に形成したMOSFET14のソース電極20に接続されている。

# [0096]

50

40

10

[0097]

<第2実施例>

図13は本発明に係る第2実施例の反射型液晶表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素Aと画素Bとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Aの寄生容量を説明するために図14に示したX-Y矢視線に沿って断面した断面図、

図14は本発明に係る第2実施例の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素Aと画素Bとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Aの寄生容量を説明するために図13に示したX-Y矢視線に沿って第1メタル膜側から半導体基板(Si基板)側を見た平面図、

図15は本発明に係る第2実施例の反射型液品表示装置において、ゲート線のスキャン方向が異なっても 画素 A のフィールドスルー特性が略同じになる状態を説明するための信号 波形図であり、(a)はゲート線をスキャンリ方向に走査した場合を示し、(b)はゲート線をスキャン D 方向に走査した場合を示した図である。

[0098]

図13及び図14に示した本発明に係る第2実施例の反射型液品表示装置10Cの構造形態は、先に図9及び図10に示した本発明に係る第1実施例の反射型液品表示装置10Bに対して一部異なっているだけである。

[0099]

この第2実施例の反射型液品表示装置10℃では、例えば一つの列上で反射型液品表示装置10℃の天面側に一方の画素 A を配置し、且つ、一つの列と同一列上で一方の画素 A の下方に隣り合わせて他方の画素 B を配置すると共に、各画素内の上方部位にMOSFET14を配置する一方、各画素内の下方部位に保持容量部Cを配置した場合に、一方の画素 A と他方の画素 B との間に跨がって列方向(垂直方向)に沿って画素駅動ごとに配線した一方の画素 A の接続線 6 3 は、一方の画素 A のゲート線 5 6 と交差させた部位の線幅を一方の画素 A 内に延出した線幅及び他方の画素 B 内に延出した線幅よりも幅狭くくびれさせている点が第1実施例と異なっている。

[0100]

尚、説明の便宜上、先に示した従来例1の反射型液晶表示装置10A及び第1実施例の反射型液品表示装置10Bと同じ構成部材に対して同一の符号を付して図示すると共に、従来例1及び第1実施例と異なる構成部材に新たな符号を付して、従来例1及び第1実施例と異なる点のみを説明する。

[0101]

ここで、従来例1及び第1実施例と異なる点をより具体的に説明すると、一方の画素 A の接続63は、一方の画素 A 内に広い幅で延出させた一端側の広幅部63aが一方の画素 A 内に形成した保持容量部Cの容量電極用コンタクト24及び第1,第2メタル膜26,28を介して一方の画素 A 内の反射用画素電極30に接続されると共に、他方の画素 B 内に広幅部63aより僅かに狭い幅で延出させた他端側の狭幅部63cが機能膜中の第1層間 絶縁膜25(図1)を介して一方の画素 A 用のゲート線56と交差して、他方の画素 B 内に形成したMOSFET14のソース電極20に接続されている。この際、接続線63の 他端側の狭幅部63cは、MOSFET14のソース電極20側に重なり合わないように 端側の広幅部63aより僅かに狭い幅に設定されている。

[0102]

更に、一方の 画素 A の接続線 6 3 は、一端側の広幅部 6 3 a と他端側の狭幅部 6 3 c との間で一方の 画素 A のゲート線 5 6 と交差する部位にくびれ部 6 3 b が形成されており、このくびれ部 6 3 b の線幅は、一方の 画素 A 内に延出させた一端側の広幅部 6 3 a の線幅及び他方の 画素 B 内に延出させた他端側の狭幅部 6 3 c の線幅よりも幅狭くくびれさせている。

[0103]

従って、一方の画素Aを駆動する場合には、画素Aの反射用画素電極30の下方に配置した保持容量部Cと、画素Aの反射用画素電極30と、画素Bの反射用画素電極30の下方

に一方の画素 A 用として配置した M O S F E T 1 4 とを組にしている。

[0104]

尚、図14での図示を一部省略するものの、画素Aと同様に、他方の画素Bを駆動する場合には、画素Bの反射用画素電極30の下方に配置した保持容量部Cと、画素Bの反射用画素電極30と、不図示の画素Cの反射用画素電極30の下方に他方の画素B用として配置したMOSFET14とを組にすれば良い。

[0105]

上記のように各線を配線した時に、図14に示したように、 画素 A の寄生容量 C a 1 'は、斜線枠で示した画素 A のゲート線 5 6 と、網点枠で示した画素 A の接続線 6 3 とが互いに重なり合う部位(オーバーラップ部位)で発生しているものの、重なり合う部位の接続線 6 3 に狭幅部 6 3 c とくびれ部 6 3 b とが形成されているために重なり合う部位(オーバーラップ部位)の面積が小さくなるので、 画素 A の寄生容量 C a 1 'の値は前記した第1 実施例における画素 A の寄生容量 C a 1 (図 9 , 図 1 0 )の値よりも小さく設定することができる。 一方、この第2 実施例でも画素 B のゲート線 5 6 (図示せず)と画素 A の接続線 6 3 とは互いに重なり合う部位(オーバーラップ部位)がないために従来例 1 で述べたような画素 A の寄生容量 C a 2 は発生していない。

[0106]

[0107]

20

ここで、上記した第2実施例の両素レイアウトにおいて、ゲート線56をスキャンU方向に走査した場合の両素Aの両素電極の駆動電圧波形を図15(a)に示し、ゲート線56をスキャンD方向に走査した場合の両素Aの両素電極の駆動電圧波形を図15(b)に示している。

[0108]

この第2実施例の画素レイアウトの場合も、上述したように画素 A の寄生容量 C a 2 は発生していないために、画素 A のフィードスルー電圧  $\triangle$  V p 4 は画素 A の寄生容量 C a 1 'しか依存せず、図15(a)に示したスキャンU方向、図15(b)に示したスキャンD分向の両力で駆動した場合においても画素 A のフィードスルー電圧  $\triangle$  V p 4 は変化しない。従って、一台の反射型液品表示装置10Cで天吊り型と据え置き型とに兼用できる。【0109】

30

[0110]

40

[0111]

尚、上記した第2実施例でも周知のフレーム反転駆動法を適用しているので、信号線53からビデオ信号を入力する場合には、信号線53をMOSFET14のドレイン電極18か、又は、ソース電極20のいずれか一方に接続すれば良いが、ここでは上述したように信号線53をドレイン電極18に接続している。尚、信号線53をMOSFET14のソース電極20に接続した場合には、接続線63にMOSFET14のドレイン電極18と保持容量部Cの容量電極用コンタクト24とが接続され、更に、接続線63が第1,第2メタル膜26,28を介して一つの反射用画素電極30に接続されるものである。

[0 1 1 2]

次に、第2実施例の反射型液品表示装置10Cを一部変形させた変形例について図16を 5

用いて簡略に説明する。

[0113]

図16は第2実施例の反射型液晶表示装置を一部変形させた変形例について説明するため に第1メタル膜側から半導体基板(Si基板)側を見た平面図である。

[0114]

図16に示した如く、第2実施例の反射型液品表示装置10Bを一部変形させた変形例の反射型液品表示装置10C'では、第2実施例の画素レイアウトに対して上下を反転させたものであり、即ち、例えば一つの列上で反射型液品表示装置10C'の底面側に一方の画素 A を配置し、日つ、一つの列と同一列上で一方の画素 A の上方に隣り合わせて他方の画素 B を配置すると共に、各画素内の上方部位に保持容量部Cを配置する一方、各画素内の上方部位に保持容量部Cを配置する一方、各画素内の上方部位に保持容量部Cを配置する一方、各画素 B との間をくびれさせて跨いで列方向(垂直方向)に沿って画素 B との間素 B との間をくびれさせた時間側が一方の画素 A 内に形成した保持容量部Cの容量電極用コンタクト24及び第1,第2メタル膜26,28を介して一方の画素 A 用の反射用画素電極30に接続されると共に、他方の画素 B 内に延出させた他端側が機能膜中の第1層間絶縁膜25(図1)を介して一方の画素 A 用のゲート線56と交差して、他方の画素 B 内に形成したM O S F E T 1 4 のソース電極20に接続されている。

[0115]

従って、変形例の反射型液品表示装置10C、を天吊り型として使用してゲート線56をスキャンU方向に走査した場合に第2実施例とは逆に画素 A、画素 Bの順にスキャンされ、一方、据え置き型として使用してゲート線56をスキャンD方向に走査した場合に第2実施例とは逆に画素 B、画素 Aの順にスキャンされるものの、第2実施例と同様にゲート線56のスキャン方向が異なっても画素 Aのフィードスルー電圧 $\Delta$ VD94 {図15(a)、(b)}は変化しないので、一台の反射型液品表示装置10C、で天吊り型と据え置き型とに兼用できる。

[0116]

【発明の効果】

以上詳述した本発明に係る反射型液品表示装置によると、反射型液品表示装置の使用形態(例えば、天吊り型、据え置き型)に応じてゲート線のスキャン方向を変更できるように構成した場合に、、同一列上に一方の画素と他方の画素とを隣り合わせて配置した2つの画素とを降り合わせて配置した2つの画素とを降り合わせて配置した2つの画素とを降り合わせて配置した2つの画素とを降りいて配線された限場は、一端が一方の画素内に形成した保持容量部の容量電極用コンタクト及び反射用のゲート線は、一端が一方の画素内に形成したスイッチング素子のソース電極(又はドレイン電交差して、他方の画素B内に形成したスイッチング素子のソース電極(又はスキャン)に接続されているため、垂直シフトレジスタでゲート線をスキャンリ方向に関しても、ゲート線のスキャンリ方向にクロケーを液品の焼きつのフィールドスルー特性が両方向で略同じになるので、フリッカーやを液品の焼きを防止することができる。

[0117]

また、上記した本発明に係る反射型液晶表示装置において、前記接続線は、ゲート線と交差させた部位の線幅を一方の画素内に延出させた線幅及び他方の画素内に延出させた線幅よりも幅狭くくびれさせたため、一つの画素のフィードスルー量を小さく設定できるので、フリッカーやを液品の焼きつきをより確実に防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】従来例1の反射型液晶表示装置において、一つの囲素を模式的に拡大して示し、 且つ、図5に示したX-Y矢視線に沿って断面した断面図である。

【図2】従来例1の反射型液品表示装置におけるアクティブマトリックス駆動回路を説明するため図であり、(a)はアクティブマトリックス駆動回路のブロック図、(b)は(a)中のTR部を拡大して示した回路図である。

10

20

30

【図3】従来例1の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素 A と画素 B とを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素 A , B の寄生容量を説明するための回路図である。

【図4】従来例1の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素 A と画素 B とを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素 A の寄生容量を説明するために図5に示した X - Y 矢視線に沿って断面した断面図である。

【図5】従来例1の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素Aと画素Bとを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素Aの寄生容量を説明するために図4に示したX-Y矢視線に沿って第1メタル膜側から半導体基板(Si基板)側を見た平面図である。

【図6】従来例2のアクティブマトリックス型液品表示素子を示した等価回路図である。

【図7】従来例1の反射型液品表示装置の使用形態を説明するための模式図であり、(a)は天吊り型として使用する場合に垂直シフトレジスタ回路でゲート線をスキャンU方向に走査する状態を示し、(b)は据え置き型として使用する場合に垂直シフトレジスタ回路でゲート線をスキャンD方向に走査する状態を示した図である。

【図8】従来例1の反射型液品表示装置において、ゲート線のスキャン方向により画素 A のフィールドスルー特性が異なる状態を説明するための信号波形図であり、(a)はゲート線をスキャンU方向に走査した場合を示し、(b)はゲート線をスキャンD方向に走査した場合を示した図である。

【図9】本発明に係る第1実施例の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素 A と画素 B とを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素 A の寄生容量を説明するために図10に示した X ー Y 矢視線に沿って断面した断面図である。

【図10】本発明に係る第1実施例の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素 A と画素 B とを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素 A の寄生容量を説明するために図 9 に示した X - Y 矢視線に沿って第1メタル膜側から半導体基板(Si基板)側を見た平面図である。

【図11】本発明に係る第1実施例の反射型液品表示装置において、ゲート線のスキャン方向が異なっても画素Aのフィールドスルー特性が略同じになる状態を説明するための信号波形図であり、(a)はゲート線をスキャンU方向に走査した場合を示し、(b)はゲート線をスキャンD方向に走査した場合を示した図である。

【図12】第1実施例の反射型液品表示装置を一部変形させた変形例について説明するために第1メタル膜側から半導体基板(Si基板)側を見た平面図である。

【図13】本発明に係る第2実施例の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素 A と画素 B とを ・つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素 A の寄生容量を説明するために図14に示した X - Y 矢視線に沿って断面した断面図である

【図14】本発明に係る第2実施例の反射型液品表示装置において、複数の画素のうちで例えば画素 A と画素 B とを一つの列上で列方向に上下隣り合わせて配置した時に、画素 A の寄生容量を説明するために図13に示した X - Y 矢視線に沿って第1メタル膜側から半導体基板(Si基板)側を見た平面図である。

【図15】本発明に係る第2実施例の反射型液晶表示装置において、ゲート線のスキャン 方向が異なっても画素 A のフィールドスルー特性が略同じになる状態を説明するための信 号波形図であり、(a)はゲート線をスキャンU 方向に走査した場合を示し、(b)はゲート線をスキャンD 方向に走査した場合を示した図である。

【図16】第2実施例の反射型液品表示装置を一部変形させた変形例について説明するために第1メタル膜側から半導体基板 (Si基板)側を見た平面図である。 【符号の説明】

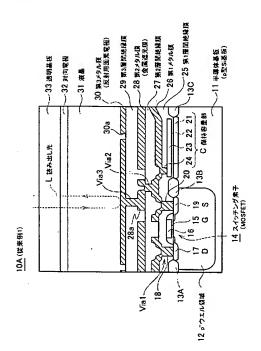
- 10B…本発明に係る第1実施例の反射型液品表示装置、
- 10B' …本発明に係る第1実施例を一部変形させた反射型液品表示装置、
- 100 . ... 本発明に係る第2実施例の反射型液品表示装置、

50

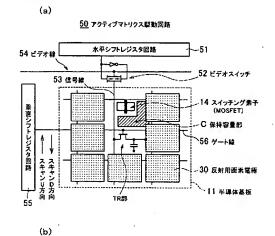
40

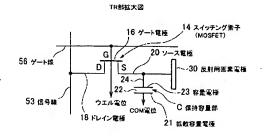
- 1 0 C' … 本発明に係る第 2 実施例を一部変形させた反射型液品表示装置、
- 11…半導体基板 (p型Si基板)、12…p<sup>-</sup>ウエル領域、
- 1 3 A ~ 1 3 C … フィールド酸化膜、
- 1 4 ··· スイッチング素子 (MOSFET)、15 ··· ゲート酸化膜、
- 16…ゲート電極、17…ドレイン領域、18……ドレイン電極、
  - 19 … ソース領域、20 … ソース電極、
  - 21…拡散容量電極、22…絶縁膜、23…容量電極、
- 24…容量電極用コンタクト、
- 25…第1層間絶縁膜、26…第1メタル膜、27…第2層間絶縁膜、
- 28…第2メタル膜(金属遮光膜)、
- 29…第3層間絶縁膜、
- 30…反射用画素電極 (第3メタル膜)、
- 31…液品、32…透明な対向電極、33…透明基板(ガラス基板)、
- 50…アクティブマトリックス駆動回路、
- 5 1 … 水 半 シ フ ト レ ジ ス タ 回 路 、 5 2 … ビ デ オ ス イ ッ チ 、 5 3 … 信 号 線 、
- 5 4 … ビデオ線、5 5 … 垂直シフトレジスタ 同路、5 6 … ゲート線、
- 5 8 ··· C O M 線、 5 9 ··· C O M 電位用コンタクト、
- 60…ウエル線、61…ウエル電位用コンタクト、
- 62…第1実施例の接続線、
- 63…第2実施例の接続線、
- 63 a … 広幅部、63 b … くびれ部、63 c … 狭幅部、
- C a 1 … 第 1 実施例の寄生容量、
- Ca1'…第2実施例の寄生容量、
- C…保持容量部、D…ドレイン、G…ゲート、S…ソース。

# 【図1】



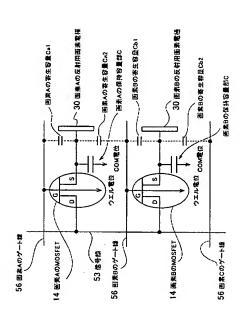
# [ 図 2 ]



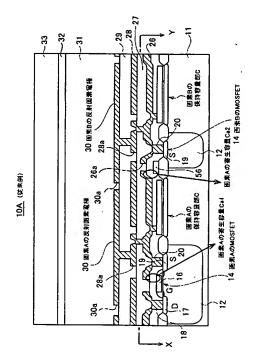


10

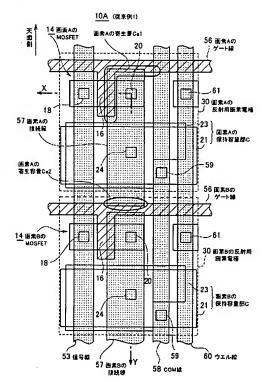
[図3]



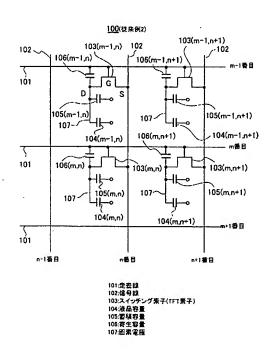
【网4】



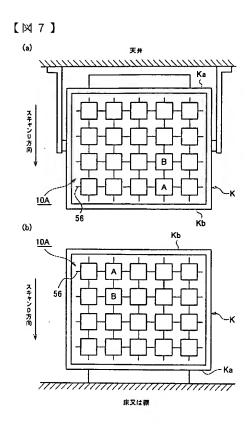
【図5】

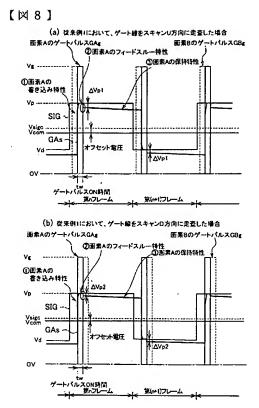


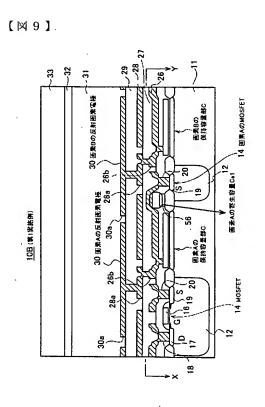
[図6]

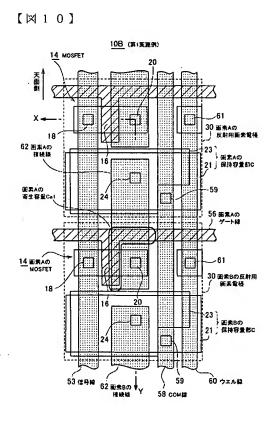


9/3/05, EAST Version: 2.0.1.4

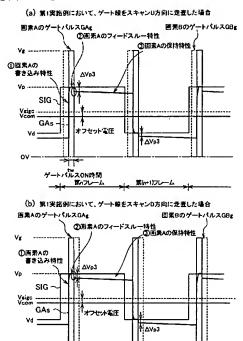






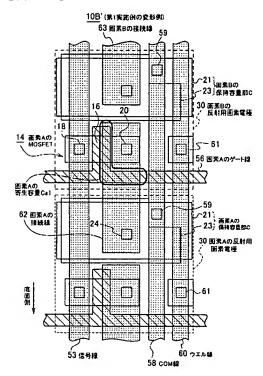


# [図11]



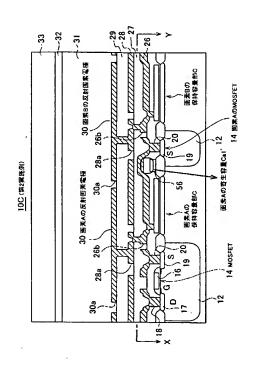
第(か1)フレーム

【闰12】

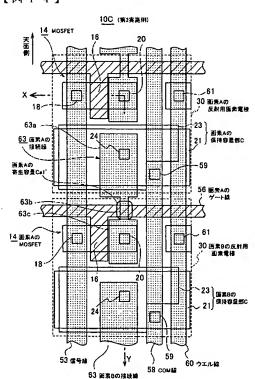


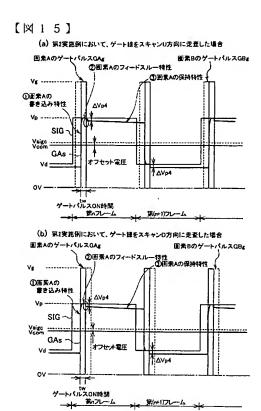
【网13】

tw ゲートパルスのN時間 第nフレー

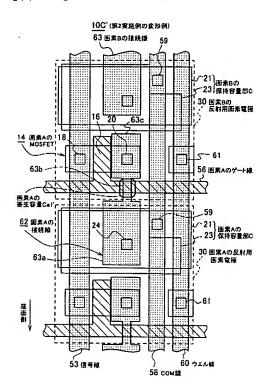


【図14】





【网16】



# フロントページの続き

F ターム(参考) 2H092 GA12 GA24 HA05 JA23 JA24 JA34 JA37 JA41 JA46 JB07 JB11 JB22 JB31 JB51 JB56 JB61 KA03 MA13 MA18 MA27 NA01 PA06 PA12 RA05